Family list
5 family members for:
JP2002208477
Derived from 4 applications.

Luminous device Publication info: CN1353464 A - 2002-06-12

2 LIGHT EMISSION DEVICE Publication info: JP2002208477 A - 2002-07-26

3 Light emitting device Publication info: TW522577 B - 2003-03-01

4 Light emitting device Publication info: US6828727 B2 - 2004-12-07 US2002056842 A1 - 2002-05-16

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

,

DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

07339986 **Image available** LIGHT EMISSION DEVICE

PUB. NO.:

2002-208477 [JP 2002208477 A]

PUBLISHED:

July 26, 2002 (20020726)

INVENTOR(s): YAMAZAKI SHUNPEI

ARAI YASUYUKI

APPLICANT(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD

APPL. NO.:

2001-345439 [JP 2001345439]

FILED:

November 09, 2001 (20011109)

PRIORITY:

2000-342739 [JP 2000342739], JP (Japan), November 10, 2000

(20001110)

INTL CLASS:

H05B-033/04; G09F-009/30; H05B-033/10; H05B-033/14;

H05B-033/22

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a pixel part from generating cracks by relaxing thermal stress.

SOLUTION: On the upper layer of a thin film transistor used for an active matrix light emitting device, the third insulation layer made of silicon nitride or silicon nitric oxide is formed together with a positive electrode, an organic compound layer, and a negative electrode containing alkali metal between the fourth insulation layer, made of carbon as a main component and the third insulation layer. The light emitting element is formed between reverse tapered shaped separation walls made of insulation material.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

四公開特許公報 (4)

(11)特許出願公開番号 特開2002-208477

(P2002-208477A) (43)公開日 平成14年7月26日(2002.7.26)

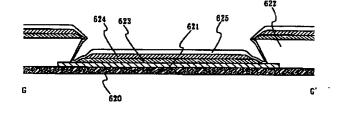
(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΙ			•		テーマコート・	(参考)		
H05B 33/04	H05B 33/04				H05B 33/04			3K007		
G09F 9/30	338	G09F	G09F 9/30 338 50				94			
	365				365	Z				
H05B 33/10		H05B	33/10							
33/14			33/14 A							
	審査請求	未請求	請求	項の数 6	OL	(全15頁)	最終頁	に続く		
(21)出願番号	特願2001-345439(P2001-345439)	(71) 出	(71)出願人 000153878							
		株式会社半導体エネルギー研究所								
(22)出願日	平成13年11月9日(2001.11.9)		神奈川県厚木市長谷398番地							
		(72)発	(72)発明者 山崎 舜平							
31)優先権主張番号	特願2000-342739(P2000-342739)			神奈川県	厚木市	長谷398番地	株式会	社半		
(32)優先日	平成12年11月10日(2000.11.10)			導体エネ	ルギー	研究所内				
(33) 優先権主張国	日本 (JP)	(72)発	明者	荒井 康	行					
				神奈川県	厚木市:	長谷398番地	株式会	社半		
	والروا والراود لفداده فالدان فالماد		_	導体エネ	ルギー	研究所内				
								-		
		!								
							,			
							最終頁	に続く		

(54) 【発明の名称】発光装置

(57)【要約】

【課題】画素部は熱応力が加えられることになり、画素部を形成する各層に熱応力が働き、その力が大きいとクラック(ひび割れ)が発生するという不良をもたらす。本発明は、このような応力を緩和することが可能な画素構造を提供することを目的とする。

【解決手段】アクティブマトリクス駆動方式の発光装置において、薄膜トランジスタの上層には、窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第3絶録層と、前記第3絶録層上と炭素を主成分とする第4絶録層との間に、陽極と、有機化合物から成る層と、アルカリ金属を含む陰極とを有する発光素子が形成され、当該発光素子は、絶縁材料から成る逆テーパー状の隔壁層の間に形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第1 絶縁層と、酸化窒化珪素から成る第2絶縁層との間に、 珪素を主成分とする半導体層と、ゲート絶縁膜と、ゲー ト電極とを有する薄膜トランジスタが形成され、前記薄 膜トランジスタの上層には、窒化珪素または酸化窒化珪 素から成る第3絶縁層と、炭素を主成分とする第4絶縁 層と、前記第3絶縁層と第4絶縁層との間に、陽極と、 有機化合物層と、アルカリ金属を含む陰極とを有する発 光素子が形成され、当該発光素子は、絶縁材料から成る 10 隔壁層の間に形成されていることを特徴とする発光装 置。

1

【請求項2】窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第1 絶縁層と、酸化窒化珪素から成る第2絶縁層との間に、 珪素を主成分とする半導体層と、ゲート絶縁膜と、ゲー ト電極とを有する薄膜トランジスタが形成され、前記薄 膜トランジスタの上層には、窒化珪素または酸化窒化珪 素から成る第3絶縁層と、炭素を主成分とする第4絶縁 層と、前記第3絶縁層と第4絶縁層との間に、陽極と、 有機化合物層と、アルカリ金属を含む陰極とを有する発 20 光素子が形成され、当該発光素子は、絶縁材料から成 り、上部が基板と平行な方向に突出する形状の隔壁層の 間に形成されていることを特徴とする発光装置。

【請求項3】窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第1 絶縁層と、酸化窒化珪素から成る第2絶縁層との間に、 珪素を主成分とする半導体層と、ゲート絶縁膜と、ゲー ト電極とを有する薄膜トランジスタが形成され、前記薄 膜トランジスタの上層には、窒化珪素または酸化窒化珪 素から成る第3絶縁層と、炭素を主成分とする第4絶縁 層と、前記第3絶縁層上と第4絶縁層との間に、陽極 と、有機化合物層と、アルカリ金属を含む陰極とを有す る発光素子が形成され、前記発光素子は絶縁材料から成 る隔壁層の間に形成され、前記有機化合物層と前記陰極 とは、前記隔壁層に接することなく設けられていること を特徴とする発光装置。

【請求項4】窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第1 絶縁層と、酸化窒化珪素から成る第2絶縁層との間に、 珪素を主成分とする半導体層と、ゲート絶縁膜と、ゲート電極とを有する薄膜トランジスタが形成され、前記薄膜トランジスタの上層には、窒化珪素または酸化窒化珪 40 素から成る第3絶縁層と、炭素を主成分とする第4絶縁層と、前記第3絶縁層上と第4絶縁層との間に、陽極と、有機化合物層と、アルカリ金属を含む陰極とを有する発光素子が形成され、前記発光素子は絶縁材料から成り、上部が基板と平行な方向に突出する形状の隔壁層の間に形成され、前記有機化合物層と前記陰極とは、前記隔壁層に接することなく設けられていることを特徴とする発光装置。

【請求項5】請求項1乃至請求項4のいずれか一において、第4絶録層はダイアモンドライクカーボンからなる 50

層であることを特徴とする発光装置。

【請求項6】請求項1乃至請求項4のいずれか一において、第2絶縁層と第3絶縁層との間には、有機樹脂層が設けられていることを特徴とする発光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電場を加えることで発生するルミネッセンス(エレクトロルミネッセンス:Electro Luminescence)が得られる発光体及びそれを用いた発光装置に関する。特に本発明は、発光体に有機化合物を用いた発光装置に関する。エレクトロルミネッセンスには蛍光と燐光とが含まれ、本発明はいずれか一方、またはその両者による光の放出を応用した発光装置に関する。

[0002]

30

【従来の技術】液晶を用いた表示装置は、その代表的な形態としてバックライトまたはフロントライトが用いられ、その光により画像を表示する仕組である。液晶表示装置は様々な電子装置における画像表示手段として採用されているが、視野角が狭いといった構造上に欠点を有している。それに対し、エレクトロルミネセンスが得られる発光体を用いた表示装置は視野角が広く、視認性も優れることから次世代の表示装置として注目されている。

【0003】発光体に有機化合物を用いた発光素子(以下、有機発光素子という)の構造は、陰極と陽極との間に有機化合物で形成される正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層などを適宜組み合わせた構造となっている。ここでは、正孔注入層と正孔輸送層とを区別して表記しているが、これらは正孔輸送性(正孔移動度)が特に重要な特性である意味において同じである。便宜上区別するために、正孔注入層は陽極に接する側の層であり、発光層に接する側の層は正孔輸送層と呼んでいる。また、陰極に接する層を電子注入層と呼び、発光層に接する側の層を電子輸送層と呼んでいる。発光層は電子輸送層を兼ねる場合もあり、発光性電子輸送層とも呼ばれる。これらの層を組み合わせて形成される発光素子は整流特性を示し、ダイオードと同様な構造となっている。

【0004】その発光機構は、陰極から注入された電子と、陽極から注入された正孔が発光体で成る層(発光層)で再結合して励起子を形成し、その励起子が基底状態に戻る時に光を放出する現象として考えられている。励起状態には一重項状態からの発光(蛍光)と三重項状態からの発光(燐光)とがある。輝度は数千~数万cd/m¹におよぶことから、原理的に表示装置などへの応用が可能であると考えられている。しかし、その一方で種々の劣化現象が存在し、実用化を妨げる問題として残ることと

【0005】有機化合物から成る発光体、或いは有機発

光素子の劣化の要因として、(1)有機化合物の化学的 な劣化(励起状態を経由)、(2)駆動時の発熱による 有機化合物の溶融、(3)マクロな欠陥に由来する絶縁 破壊(4)電極または電極/有機層界面の劣化、(5) 有機化合物の非晶質構造における不安定性に起因する劣 化、の5種類が考えられている。

【0006】上記(1)~(3)は有機発光素子を駆動 することにより劣化するものである。発熱は素子内の電 流がジュール熱に変換されることにより必然的に発生す る。有機化合物の融点またはガラス転移温度が低いと溶 10 接合リークやキャリアのライフタイムを低下させる要因 融することが考えられる。また、ピンホールや引っ掻き 傷の存在によりその部分に電界が集中して絶縁破壊が起 こる。(4)と(5)は室温で保存しても劣化が進行す る。(4)はダークスポットとして知られ、陰極の酸化 や水分との反応が原因である。(5)は有機発光素子に 用いる有機化合物はいずれも非晶質材料であり、長期保 存や経時変化、発熱により結晶化し、非晶質構造を安定 に保存できるものは殆どないと考えられている。

【0007】ダークスポットは封止技術の向上によりか なり抑制されてきたが、実際の劣化は上記の要因が複合 20 して発生するものであり、統一的に理解するのは困難な 状況にある。典型的な封止技術は、基板上に形成された 有機発光素子を封止材で密閉し、その空間に乾燥剤を設 ける方法として知られている。しかし、定電圧を持続的 に印加すると有機発光素子に流れる電流の低下と共に発 光輝度が低下する現象は、有機化合物の物性に由来する ものであると考えられている。

【0008】有機発光素子を形成するための有機化合物 は、低分子系有機化合物と高分子系有機化合物の両者が 知られている。低分子系有機化合物の一例は、正孔注入 30 層として銅フタロシアニン(CuPc)芳香族アミン系 材料であるα-NPD (4,4'-ビス-[N-(ナフチル)-N-フ ェニル-アミノ] ピフェニル) やMTDATA (4,4',4"-トリス(N-3-メチルフェニル-N-フェニル-アミノ)トリフ ェニルアミン)、発光層としてトリスー8-キノリノラ トアルミニウム錯体(Alq₃)などが知られている。 高分子有機発光材料では、ポリアニリンやポリチオフェ ン誘導体 (PEDOT) などが知られている。

【0009】材料の多様性という観点からは、蒸着法で 作製される低分子系有機化合物は高分子系有機系材料と 40 比較して格段の多様性があるとされている。しかし、い ずれにしても純粋に基本構成単位のみからできている有 機化合物は希であり、異種の結合、不純物が製造過程で 混入し、また顔料など種々の添加剤が加えられているこ ともある。また、これらの材料の中には水分により劣化 する材料、酸化されやすい材料などが含まれている。水 分や酸素などは大気中から容易に混入可能であり取り扱 いには注意を要している。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】有機化合物が光劣化を 50

受けると、化学結合は二重結合、酸素を含んだ構造 (-OH、-OOH、>C=O、-COOHなど) に変化す ることが知られている。従って、酸素を含む雰囲気中に 有機化合物を置いた場合、または有機合物中に酸素やH , Oを不純物として含む場合には、結合状態が変化して 劣化が促進すると考えられる。

【0011】半導体技術の分野では、ダイオードに見ら れるように半導体接合を有する半導体素子において、酸 素を起因とする不純物は禁制帯中に局在準位を形成し、 となり、半導体素子の特性を著しく低下させることが知 られている。

【0012】酸素分子は、分子軌道の最高被占有準位 (HOMO) が縮重しているので、基底状態で三重項状 態の特異な分子である。通常、三重項から一重項の励起 過程は禁制遷移(スピン禁制)となるため起こりにく く、そのため一重項状態の酸素分子は発生しない。しか しながら、酸素分子の周囲に一重項状態よりも高いエネ ルギー状態の三重項状励起状態の分子 (*M*) が存在す ると、以下のようなエネルギー移動が起こることによ り、一重項状態の酸素分子が発生する反応を導くことが できる。

[0013]

【式1】

${}^{3}M^{2} + {}^{3}O_{2} \rightarrow M + {}^{1}O_{2}$

【0014】有機発光素子の発光層における分子の励起 状態の内75%は三重項状態であると言われている。従 って、有機発光素子内に酸素分子が混入している場合、 式1のエネルギー移動により一重項状態の酸素分子が発 生し得る。一重項励起状態の酸素分子はイオン的(電荷 に偏りがある) 性質を有するため、有機化合物に生じて いる電荷の偏りと反応する可能性が考えられる。

【0015】例えば、バソキュプロイン(以下、BCP と記している) においてメチル基は電子供与性であるた め共役環に直接結合している炭素は正に帯電する。下記 化1で示すようにイオン的性質を有する一重項酸素が正 に帯電する酸素分子があると反応して、下記化2で示す ようにカルボン酸と水素ができる可能性がある。その結 果、電子輸送性が低下することが予想される。

[0016]

【化1】

[0017]

【化2】

【0019】陰極と陽極との間に有機化合物から成る層を有する有機発光素子、及び当該有機発光素子を用いて構成される発光装置においては、輝度の低下、ダークスポットなどの電極材料の劣化をもたらす酸素濃度を低減することが必要となる。

【0020】有機発光素子を用いた好適な応用例は、当該有機発光素子で画素部を形成したアクティブマトリクス駆動方式の発光装置である。各画素には能動素子として薄膜トランジスタ(以下、TFTと記す)が設けられ 20 ている。しかし、半導体膜を用いて形成されるTFTはアルカリ金属の汚染によりしきい値電圧などの特性値が変動することが知られている。本発明は、陰極に仕事関数の小さなアルカリ金属を用いる有機発光素子とTFTとを組み合わせて画素部を形成するための適した構造が要求される。

【0021】有機発光素子とTFTを組み合わせて画素部を形成するアクティブマトリクス駆動方式の発光装置は、珪素を主成分とする半導体材料、珪素を成分とする無機絶縁材料又は有機絶縁材料を適宜組み合わせて構成 30している。有機発光素子の外部量子効率は依然50%に満たないので、注入されたキャリアの多くは熱に変換し、発光素子を加熱する。その結果、発光素子には熱応力が加わり、画素を形成する各層に熱応力が働き、その力が大きいとクラック(ひび割れ)が発生するという不良が発生する。

【0022】上記問題点を鑑み、本発明は、発光装置に おける化学的及び物理的な要因による劣化を防ぎ、信頼 性の向上を図ることを目的とする。

[0023]

【課題を解決するための手段】本発明は発光装置の劣化を防止するために、有機発光素子を形成する有機化合物中に含まれる酸素、H. Oなどの酸素を含む不純物を低減することを特徴としている。勿論、酸素、水素などは有機化合物の構成元素として含まれているが、本発明において有機化合物に対する不純物とは、本来の分子構造に含まれない外因性の不純物をいう。こうした不純物は原子状、分子状、遊離基、オリゴマーとして有機化合物中に存在していると考えられる。

【0024】さらに、本発明は、アクティブマトリクス 50 が適宜用いられている場合には、その部材からのガス放

駆動をする発光装置において、ナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属がTFTを汚染してしきい値電圧の変動などを防ぐための構造を設ける。

【0025】本発明はかかる不純物を除去し、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層など有機発光素子を形成するために用いられる有機化合物かから成る層に含まれる当該不純物濃度を、その平均濃度において5×10¹³/cm³以下、好ましくは1×10¹³/cm³以下に低減する。特に、発光層及びその近傍の酸素濃度を低減することが要求される。

【0026】有機発光素子が1000Cd/cm²の輝度で発光するとき、それを光子に換算すると10'6個/sec・cm²の放出量に相当する。有機発光素子の量子効率を1%と仮定すると、必要な電流密度は100mA/cm²が要求される。非晶質半導体を用いた太陽電池やフォトダイオードなど半導体素子を基にした経験則に従えば、この程度の電流が流れる素子において良好な特性を得るためには、欠陥準位密度を10'6個/cm³以下にする必要がある。その値を実現するたには、欠陥準位を形成する悪性の不純物元素の濃度を上記の様に5×10'6/cm³以下、好ましくは1×10'6/cm³以下に低減する必要がある。

【0027】有機発光素子を形成する有機化合物の不純物を低減するために、それを形成するための製造装置は以下の構成を備える。

【0028】低分子系有機化合物からなる層を形成するための蒸着装置では、反応室内部の壁面を電解研磨により鏡面化し、ガスの放出量を低減する。反応室の材質はステンレス鋼またはアルミニウムを用いる。内壁からのガス放出を防ぐという目的においては反応室の外側にはヒーターを設けてベーキング処理を行う。ベーキング処理によりガス放出はかなり低減できるが、蒸着時には逆に冷媒で冷却することが好ましい。排気系はターボ分子ポンプとドライポンプを用い、排気系からの油蒸気の逆拡散を防止する。また、残留するH. Oを除去するためにクライオポンプを併設しても良い。

【0029】蒸発源は抵抗加熱型を基本とするが、クヌーセンセルを用いても良い。蒸着用材料は反応室に付随するロードロック式の交換室から搬入する。こうして、蒸着用材料の装着時に反応室の大気開放を極力さける。蒸発源は有機物材料が主であるが、蒸着前に反応室内部で昇華精製を行う。その他にも、帯域精製法(ゾーンリファイニング)を適用しても良い。

【0030】反応室に導入する基板の前処理は、加熱によるガス放出処理やアルゴンを用いたプラズマ処理を行い、基板から放出される不純物を極力低減する。アクティブマトリクス駆動する発光装置では、有機発光素子を形成する基板には予めTFTが形成されている。当該基板の構成要素として、有機樹脂材料を用いた絶録層などが適宜用いられている場合には、その部材からのガス放

7 出を低減させておく必要がある。また、反応室に導入す る窒素ガスやアルゴンガスは供給口で精製する。

【0031】一方、高分子系有機化合物から成る層を形 成する場合には、重合度の制御を完全に行うことができ ないので分子量に幅が生じてしまい融点が一義的に決ま らない場合がある。その場合には透析法や高速液体クロ マトグラフィ法が適している。特に透析法ではイオン性 不純物を効率良く取り除くには電気透析法が適してい る。

【0032】こうして形成される有機発光素子で画素部 を形成し、当該画素の各画素を能動素子により制御する アクティブマトリクス駆動方式では、その構造の一形態 として、基板上に半導体膜、ゲート絶縁膜、ゲート電極 を有するTFTが形成され、その上層に有機発光素子が 形成されている。用いる基板の代表例はガラス基板であ り、バリウムホウケイ酸ガラスやアルミノホウケイ酸ガ ラスには微量のアルカリ金属が含まれている。半導体膜 は下層側のガラス基板と上層側の有機発光素子からのア ルカリ金属による汚染を防止するために、窒化珪素、酸 化窒化珪素で被覆する。

【0033】一方、平坦化した表面に形成することが望 ましい有機発光素子は、ポリイミドやアクリルなど有機。 樹脂材料から成る平坦化膜上に形成する。しかし、この ような有機樹脂材料は吸湿性がある。酸素やH.Oで劣 化する有機発光素子はガスバリア性のある窒化珪素、酸 化窒化珪素、ダイアモンドライクカーボン(DLC)で 被覆する。

【0034】図12は本発明のアクティブマトリクス駆 動方式の発光装置における概念を説明する図である。発 光装置1200の構成要素として、TFT1201と有 30 機発光素子1202が同一の基板に形成されている。T FT1201の構成要素は半導体膜、ゲート絶縁膜、ゲ ート電極などであり、含まれる元素として珪素、水素、 酸素、窒素、その他ゲート電極を形成する金属などがあ る。一方有機発光素子1202は有機化合物材料の主た る構成要素の炭素の他に、リチウムなどのアルカリ金属 が元素として含まれている。

【0035】TFT1201の下層側(ガラス基板12 03側)には、ブロッキング層として窒化珪素または酸 化窒化珪素1205が形成されている。その反対の上層 側には保護膜として酸化窒化珪素1206が形成されて いる。一方、有機発光素子1202の下層側には保護膜 として窒化珪素または酸化窒化珪素1207が形成され ている。この保護膜としては、その他に酸化アルミニウ ム、窒化アルミニウム、酸化窒化アルミニウムなどを適 用することもできる。特に適した保護膜は、スパッタリ ング法で作製される窒化珪素膜である。上層側には保護 膜としてDLC膜1208が形成される。

【0036】そして、TFTと有機発光素子の間には有 機樹脂層間絶縁膜1204が形成され、一体化されてい 50

る。TFT1201が最も嫌うナトリウムなどのアルカ リ金属は、窒化珪素または酸化窒化珪素1205または 酸化窒化珪素1206でブロッキングしている。一方、 有機発光素子1202は酸素やH,Oを最も嫌うため、 それをプロッキングするために窒化珪素または酸化窒化 珪素1207及びDLC膜1208が形成されている。 また、これらは有機発光素子1202が有するアルカリ 金属元素を外に出さないための機能も有している。

【0037】このようにTFTと有機発光素子を組み合 10 わせて構成される発光装置は、不純物汚染に対する相反 する性質を満足させるために、酸素、H,Oに対するブ ロッキング性を有する絶縁膜を巧みに組み合わせて形成 する。

【0038】上記構成要素を基本として、陽極と有機化 合物層とアルカリ金属を含む陰極とを有する発光素子は 絶縁材料から成る隔壁層の間に形成する。隔壁層の形態 は、上部が基板と平行な方向に突出する形状(いわゆ る、オーバーハング形状)とし、有機発光素子の有機化 合物層と陰極層が接しない構造とする。

【0039】発光素子を形成する有機化合物材料の精製 及び成膜時の不純物混入を防ぎ、有機化合物層を高純度 化することにより、輝度の低下や陰極層の劣化を防止す ることができる。また、発光素子とTFTとの間に窒化 珪素、酸化窒化珪素まどから成る無機絶縁層を設けるこ とにより、陰極層を形成するアルカリ金属元素が、TF Tを構成する半導体膜へ拡散するのを防ぐことができょ る。発光素子においては、隔壁層をオーバーハング形状 とし、有機発光素子の有機化合物層と陰極層が接しない 構造とすることにより、熱応力で発光装置を構成する各 層に当該応力が働き、クラックなどの物理的損傷が発生 することを防止することができる。そして、このような 作用により、発光装置の信頼性を向上させることができ

【0040】尚、本明細書において発光装置とは、上記 発光体を用いた装置全般を指して言う。また、陽極と陰 極の間に前記発光体を含む層を有する素子(以下、発光 素子と呼ぶ)にTAB(Tape Automated Bonding)テー プ若しくはTCP (Tape Carrier Package) が取り付け られたモジュール、TABテープやTCPの先にプリン ト配線基板が設けられたモジュール、または、発光素子 が形成されている基板にCOG (Chip On Glass) 方式 によりICが実装されたモジュールも全て発光装置の範 疇に含むものとする。

【0041】また、本明細書でいう不純物元素としての 酸素濃度は、二次イオン質量分析法(SIMS)で測定 される最低濃度を指していう。

[0042]

【発明の実施の形態】[実施の形態1]有機化合物に含ま れる酸素、H.Oなどの不純物濃度を低減することが可 能な有機発光素子製造装置の一例について図1を用いて 及び封止を行う装置を示している。搬送室101は、ロ

ード室104、前処理室105、中間室106、成膜室

107~109とゲート100a~100fを介して連

結されている。前処理室105は被処理基板のガス放出

処理及び、表面改質を目的として設けられ、真空中での

加熱処理や不活性ガスを用いたプラズマ処理が可能とな

10 室105において加熱によるガス放出処理とアルゴンプ

ラズマによる表面処理を行い、基板から放出される不純 物を極力低減する。特に基板に有機樹脂材料から成る層 間絶縁膜または、パターンが形成されている場合には、 当該有機樹脂材料が吸蔵しているH, Oなどが、減圧下 で放出されるため、反応室内部を汚染してしまう。その

を行い、或いはプラズマ処理を行い表面を緻密化するこ とでガス放出量を低減させる。ここで、反応室に導入す

ために、前処理室105で基板を加熱してガス放出処理

る窒素ガスやアルゴンガスは、ゲッター材を用いた精製 手段で精製する。

【0043】成膜室107、108は蒸着法により主に 低分子の有機化合物からなる被膜を形成するための処理 室であり、成膜室109はアルカリ金属を含む陰極を蒸 着法により成膜するための処理室となっている。成膜室 107~109には蒸発源に蒸着用材料を装填する材料 交換室112~114がゲート100h~100jを介 して接続されている。材料交換室112~114は、成 膜室107~109を大気開放することなく蒸着用材料 を充填するために用いる。

【0044】最初、被膜を堆積する基板103はロード 室104に装着され、搬送室101にある搬送機構

(A) 102により前処理室や各反応室に移動する。ロ ード室104、搬送室101、前処理室105、中間室 106、成膜室107~109、材料交換室112~1 14は排気手段により減圧状態に保たれている。排気手 段は大気圧から1Pa程度をオイルフリーのドライポン プで真空排気し、それ以上の圧力は磁気浮上型のターボ 分子ポンプまたは複合分子ポンプにより真空排気する。 反応室にはH.Oを除去するためにクライオポンプを併 設しても良い。こうして排気手段からの油蒸気の逆拡散 を防止する。

【0045】これら真空排気される部屋の内壁面は、電 30 解研磨により鏡面処理し、表面積を減らしてガス放出を 防いでいる。材質はステンレス鋼またはアルミニウムを 用いる。内壁からのガス放出を低減するという目的にお いては反応室の外側にはヒーターを設けてベーキング処 理を行うことが望ましい。ベーキング処理によりガス放 出はかなり低減できる。さらにガス放出による不純物汚 染を防止するには、蒸着時に冷媒を用いて冷却すると良 い。こうして、1×10⁻⁶ Paまでの真空度を実現す る。

【0046】中間室106はスピナー111が備えられ 40 た塗布室110とゲート110gを介して接続されてい る。塗布室110では主に高分子材料から成る有機化合 物の被膜をスピンコート法で形成するための処理室であ り大気圧でこの処理は行われる。そのため、基板の搬出 と搬入は中間室106を介して行い、基板が移動する側 の部屋と同じ圧力に調節することにより行う。塗布室に 供給する高分子系有機材料は、透析法、電気透析法、高 速液体クロマトグラフで精製して供給する。精製は供給 口で行う。

【0048】蒸着法は抵抗加熱型であるが、高精度に温 度制御し、蒸発量を制御するためにクヌーセンセルを用 いても良い。蒸着用材料は反応室に付随する専用の材料 交換室から導入する。こうして、反応室の大気開放を極 力さける。成膜室を大気開放することにより、内壁には H,Oをはじめ様々なガスが吸着し、これが真空排気を することにより再度放出される。吸着したガスの放出が 収まり真空度が平衡値に安定するまでの時間は、数十~ 数百時間を要する。そのために成膜室の壁をベーキング 処理してその時間を短縮させている。しかし、繰り返し 大気開放することは効率的な手法ではないので、図1に 示すように専用の材料交換室を設けることが望ましい。 蒸発源は有機物材料が主であるが、蒸着前に反応室内部 で昇華精製を行う。また、ゾーン精製法を適用しても良

【0049】一方、ロード室104で区切られた封止室 115は、陰極の形成まで終了した基板を大気に曝すこ となく封止材で封止するための加工を行う。封止材は紫 外線硬化樹脂で固定する場合には、紫外線照射機構11 6を用いる。受渡室117には搬送機構(B)118が 設けられ、封止室115で封止まで終了した基板を保存

【0050】図2は搬送室101、前処理室105、成 膜室107の詳細な構成を説明する図である。搬送室1 01には搬送手段102と、排気手段として複合分子ポ ンプ207aとドライポンプ208aが設けられてい る。前処理室105と成膜室107はそれぞれゲート1 00b、100dで連結されている。前処理室105に は、高周波電源216が接続された高周波電極201が 設けられ、基板103は基板加熱手段104a、104 bが備えられた対向電極に保持される。基板103に吸 着した水分などの不純物は、基板兼加熱手段により50 ~120℃程度に真空中で加熱することにより脱離させ ることができる。前処理室105に接続するガス導入手 段はシリンダー216a、流量調節器216b、ゲッタ 一材などによる精製器203から成っている。

【0051】プラズマによる表面処理はヘリウム、アル ゴン、クリプトン、ネオンなどの不活性ガス、または不 【0047】反応室に導入する基板の前処理は、前処理 50 活性ガスと水素を混合したガスを精製器203により精

11

製し、高周波電力を印加してプラズマ化した雰囲気中に基板を曝すことにより行う。用いるガスの純度はCH,、CO、CO,、H,O、O,の濃度のそれぞれが2ppm以下、好ましくは1ppm以下とすることが望ましい。

【0052】排気手段は、磁気浮上型の複合分子ポンプ207bとドライポンプ208bにより行う。表面処理時における前処理室105内の圧力制御は排気手段に備えられた制御弁により排気速度をコントロールして行う。

【0053】成膜室107は蒸発源211、吸着板21 2、シャッター218、シャドーマスク217が備えら れている。基板103はシャドーマスク217上に備え られている。シャッター218は開閉式に、蒸着時に開 く。蒸発源211及び吸着板212は温度が制御される ものであり、加熱手段213c、213dとそれぞれ接 続している。排気系はターボ分子ポンプ207cとドラ イポンプ208cであり、さらにクライオポンプ209 を加えて、成膜室内の残留水分を除去することを可能と している。反応室は加熱手段215a、215bにより ベーキング処理を行い成膜室の内壁からのガス放出量を 低減することが可能となっている。ペーキング処理は5 0~120℃程度に反応室を加熱しながらタープ分子ポ ンプまたはクライオポンプが接続された排気系で真空排 気をする。その後、反応室を室温または、冷媒により液 体窒素温度程度にまで冷却することにより1×10-6P a程度まで真空排気することを可能としている。

【0054】ゲート100hで区切られた材料交換室112には蒸発源210、211が備えられて、加熱手段213a、213bにより温度が制御される仕組みとな 30っている。排気系には、ターボ分子ポンプ207dとドライポンプ208dを用いる。蒸発源211は材料交換室112と成膜室107との間を移動可能であり、供給する蒸着用材料の精製を行う手段として用いる。

【0055】蒸着用材料の精製方法に限定はないが、成膜装置内においてその場で行うには昇華精製法を採用することが好ましい。勿論、その他にもゾーン精製法を行っても良い。図3と図4は図2で説明する成膜装置内で昇華精製を行う方法を説明する図である。

【0056】有機発光素子を形成するための有機化合物は酸素やH,Oによって劣化しやすいものが多い。特に低分子系有機化合物はその傾向が強い。従って、当初十分に精製され高純度化されているとしても、その後の取り扱いにより容易に酸素やH,Oを取り込んでしまう可能性がある。前述の如く、有機化合物に取り込まれた酸素は、分子の結合状態を変化させてしまう悪性の不純物と考えられる。それが有機発光素子の経時変化をもたらし特性を劣化させる原因となる。

【0057】図3は有機化合物材料の昇華精製の概念を 説明する図である。本来目的とする有機化合物をM2と 50 し、ある一定圧力下での蒸気圧は温度T1とT2の間にあるものとする。T1以下の蒸気圧を有するものはM1とし、H,Oなどの不純物がそれに該当する。また、T2以上に高い蒸気圧を有するM3は、遷移金属、有機金属などの不純物がそれに該当する。

【0058】このように、蒸気圧の異なるM1、M2、M3を含む材料を図4(A)に示すように、第1蒸発源210に入れて2よりも低い温度で加熱する。第1蒸発源から昇華する材料はM1とM2であり、この時その上10方に第2蒸発源211を設けておきT1よりも低い温度に保持しておくと、そこに吸着させることができる。次に、図4(B)に示すように第2蒸発源211をT1の温度に加熱するとM1が昇華し、吸着板212に吸着する。第2蒸発源211にはM1とM3が除去され、M2が残る。その後、図4(C)に示すように第2蒸発源211をT2程度の温度に加熱して基板上に有機化合物の層を形成する。

【0059】図4で示す昇華精製の工程は、図2で説明した成膜装置の材料交換室112と成膜室107内で行うことができる。成膜室内の清浄度は、内壁の鏡面仕上げやターボ分子ポンプやクライオポンプで排気することにより高められているので、基板上に蒸着された有機化合物中の酸素濃度は5×10¹⁹/cm³以下、好適には1×10¹⁹/cm³以下に低減させることができる。

【0060】[実施の形態2]実施の形態1において示す成膜装置を用いて作製される有機発光素子は、その構造に限定される事項はない。有機発光素子は透光性の導電膜から成る陽極と、アルカリ金属を含む陰極と、その間に有機化合物から成る層をもって形成される。有機化合物から成る層は一層または複数の層から成っている。各層はその目的と機能により、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層などと区別して呼ばれている。これらは、低分子系有機化合物材料または、高分子系有機化合物材料のいずれか、或いは、両者を適宜組み合わせて形成することが可能である。

【0061】正孔注入層や正孔輸送層は、正孔の輸送特性に優れる有機化合物材料が選択され、代表的にはフタロシアニン系や芳香族アミン系の材料が採用される。また、電子注入層には電子輸送性の優れる金属錯体などが用いられている。

【0062】図5に有機発光素子の構造の一例を示す。図5(A)は低分子有機化合物による有機発光素子の一例であり、酸化インジウム・スズ(ITO)で形成される陽極300、銅フタロシアニン(CuPc)で形成される正孔注入層301、芳香族アミン系材料であるMTDATA及びα-NPDで形成される正孔輸送層302、303、トリス-8-キノリノラトアルミニウム錯体(Alq,)で形成される電子注入層兼発光層304、イッテルピウム(Yb)から成る陰極305が積層されている。Alq,は一重項励起状態からの発光(蛍

光)を可能としている。

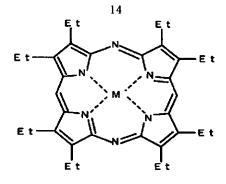
【0063】輝度を高めるには三重項励起状態からの発光(燐光)を利用することが好ましい。図5 (B) にそのような素子構造の一例を示す。ITOで形成される陽極310、フタロシアニン系材料であるCuPcで形成される正孔注入層311、芳香族アミン系材料である $\alpha-NPD$ で形成される正孔輸送層312上にカルバゾール系のCBP+Ir(ppy),を用いて発光層313を形成している。さらにバソキュプロイン(BCP)を用いて正孔プロック層314を形成し、Alq,による電子注入層315が形成された構造を有している。

【0064】上記二つの構造は低分子系有機化合物を用いた例であるが、高分子系有機化合物と低分子系有機化合物を組み合わせた有機発光素子を実現することができる。図5(C)はその一例であり、高分子系有機化合物のポリチオフェン誘導体(PEDOT)により正孔注入層321を形成し、 $\alpha-NPD$ による正孔輸送層322、CBP+Ir(ppy),による発光層323、BCPによる正孔プロック層324、Alq,による電子注入層325が形成されている。正孔注入層をPEDOTに変えることにより、正孔注入特性が改善され、発光効率を向上させることができる。

【0065】発光層としてカルバゾール系のCBP+I r(ppy),は三重項励起状態からの発光(燐光)を 得ることができる有機化合物である。トリプレット化合 物は、としては以下の論文に記載の有機化合物が代表的 な材料として挙げられる。(1) T. Tsutsui, C. Adachi, S. Saito, Photochemical Processes in Organized Mol ecular Systems, ed. K. Honda, (Elsevier Sci. Pub., To kyo, 1991) p. 437. (2) M. A. Baldo, D. F. O'Brien, Y. Yo u, A. Shoustikov, S. Sibley, M. E. Thompson, S. R. Forre st, Nature 395 (1998) p.151.この論文には次の式で示 される有機化合物が開示されている。(3) M. A. Baldo, S. Lamansky, P. E. Burrrows, M. E. Thompson, S. R. Forre st, Appl. Phys. Lett., 75 (1999) p. 4. (4) T. Tsutsui, M.-J. Yang, M. Yahiro, K. Nakamura, T. Watanabe, T. ts uji, Y. Fukuda, T. Wakimoto, S. Mayaguchi, Jpn. Appl. P hys., 38 (12B) (1999) L1502.

【0066】また、上記論文に記載された発光性材料だけでなく、次の分子式で表される発光性材料(具体的には金属錯体もしくは有機化合物)を用いることが可能であると考えている。

[0067] [化3]



〔式中、E t はエチル基、 Mは周期表の8~10族に属する元素を表す〕

[0068]

【化4】



〔式中、Mは周期表の8~10族に属する元素を表す〕

【0069】上記分子式において、Mは周期表の8~10族に属する元素、Etはエチル基である。上記論文では、白金、イリジウムが用いられている。また、本発明者はニッケル、コバルトもしくはパラジウムは、白金やイリジウムに比べて安価であるため、表示装置の製造コストを低減する上で好ましいと考えている。特に、ニッケルは錯体を形成しやすいため生産性も高く好ましいと30考えられる。いずれにしても、三重項励起状態かからの発光(燐光)は、一重項励起状態からの発光(強光)よりも発光効率が高く、同じ発光輝度を得るにも動作電圧(有機発光素子を発光させるに要する電圧)を低くすることが可能である。

【0070】フタロシアニン系のCuPc、芳香族アミン系の $\alpha-NPD$ 、MTDATA、カルバゾール系のCBPなどはいずれも分子に酸素が含まれない有機化合物である。このような有機化合物中に酸素または H_1O が混入することにより、化1と化2を用いて説明したような結合状態の変化が起こり、正孔輸送特性や発光特性を劣化させる。このような有機化合物の層の形成において、実施の形態1において図 $1\sim3$ を用いて説明した成膜装置及び成膜方法を採用する。そのことにより、発光素子中の酸素濃度を $1\times10^{19}/cm^3$ 以下、或いは、フタロシアニン系または芳香族アミン系の正孔注入層または正孔輸送層、カルバゾール系発光層を有する有機発光素子において、正孔注入層または正孔輸送層及びその近傍の酸素濃度を $1\times10^{19}/cm^3$ 以下にすることができる。

50 【0071】[実施の形態3]図6はアクティブマトリク

ス駆動方式の発光装置の構造を示す一例である。 TFT は画素部とその周辺に各種の機能回路に設けられる。 TFTはチャネル形成領域を形成する半導体膜の材質は、非晶質珪素または多結晶珪素が選択可能であるが、本発明はどちらを採用しても構わない。

【0072】基板601はガラス基板または有機樹脂基板を採用する。有機樹脂材料はガラス材料と比較して軽量であり、発光装置自体の軽量化に有効に作用する。発光装置を作製する上で適用できるものとしては、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエ 10 チレンナフタレート(PEN)、ポリエーテルサルフォン(PES)、アラミドなどの有機樹脂材料を用いることができる。ガラス基板は無アルカリガラスと呼ばれる、バリウムホウケイ酸ガラスやアルミノホウケイ酸ガラスを用いることが望ましい。ガラス基板の厚さは0.5~1.1mmのものが採用されるが、軽量化を目的とすると厚さは薄くする必要がある。また、さらに軽量化を図るには比重が2.37g/ccと小さいものを採用することが望ましい。

【0073】図6では駆動回路部650にnチャネル型 20 TFT652とpチャネル型TFT653が形成され、画素部651にはスイッチング用TFT654、電流制御用TFT655が形成されている様子を示している。これらのTFTは、窒化珪素または酸化窒化珪素(SiO,N,で表される)から成る第1絶縁層602上に半導体膜603~606、ゲート絶縁膜607、ゲート電極608~611などを用いて形成している。

【0074】ゲート電極の上層には、窒化珪素、酸化窒化珪素からなる第2絶縁層618が形成され、保護膜として用いている。さらに平坦化膜として、ポリイミドま 30たはアクリルなど有機樹脂材料から成る第1層間絶縁膜619を形成している。

【0076】画素部651では、データ配線614がスイッチング用TFT654のソース側に接続し、ドレイン側の配線615は電流制御用TFT655のゲート電極611と接続している。また、電流制御用TFT655のソース側は電源供給配線617と接続し、ドレイン側の電極616が発光素子の陽極と接続している。

【0077】これらの配線上には窒化珪素などの有機絶録材料から成る第2の層間絶録膜627を形成している。有機樹脂材料は吸湿性があり、H,Oを吸蔵する性質を持っている。そのH,Oが再放出されると有機化合物に酸素を供給し、有機発光素子を劣化させる原因となるので、H,Oの吸蔵及び再放出を防ぐために、第2の

層間絶縁膜627の上に窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第3絶縁膜620を形成する。或いは、第2の層間絶縁膜627を省略して、第3絶縁膜620の一層のみでこの層を形成することも可能である。

【0078】また、第3絶縁膜620は、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化窒化アルミニウムなどを適用することもできる。これらは、酸化アルミニウム又は窒化アルミニウムをターゲットとしたスパッタリング法により被膜を形成することができる。

【0079】有機発光素子656は第3絶縁膜620上に形成し、ITO(酸化インジウム・スズ)などの透明 導電性材料で形成する陽極621、正孔注入層、正孔輸送層、発光層などを有する有機化合物層623、MgAgやLiFなどのアルカリ金属またはアルカリ土類金属などの材料を用いて形成する陰極624とから成っている。有機化合物層623の詳細な構造は任意なものとするが、その一例は実施の形態2において図5で示されている。

【0080】有機化合物層623や陰極624はウエット処理(薬液によるエッチングや水洗などの処理)を行うことができないので、陽極621に合わせて、有機絶縁膜619上に感光性樹脂材料で形成される隔壁層622は陽極621の端部を被覆するように形成する。具体的には、隔壁層622はネガ型のレジストを塗布し、ベーク後に1~2μm程度の厚さとなるように形成する。その後、所定のパターンを設けたフォトマスクを用い紫外線を照射して露光する。透過率の悪いネガ型のレジスト材料を用いると、膜の厚さ方向で感光される割合が変化し、これを現像すると図6で示すようにパターンの端部を逆テーパー型の形状とすることができる。勿論、このような隔壁層は、感光性のポリイミドなどを用いて形成することも可能である。

【0081】図8は有機発光素子を形成する部分の詳細図を示している。隔壁層622の端部を逆テーパー型に形成した後、蒸着法を用いて有機化合物層623と陰極層624を形成すると、陽極621と接する隔壁層622の底部に回り込ませることなく形成することができる。蒸着法では蒸発源からの蒸発材料が指向性をもって基板に付着するので、逆テーパー型の形状を有する隔壁層622の頂部と底部の段差により、陽極621上に図8で示す状態で有機化合物層と陰極層を形成することができる。

【0082】また、図9は画素部の構造を説明する上面図であり、G-G'線の断面構造が図8に対応している。陽極621は各画素に設けられたTFTに対応して、個別に分離して形成している。隔壁層622は陽極621の端部を覆うように、かつ複数の画素に渡ってストライプ状に形成している。点線で囲んだ領域690の内側に有機化合物層を蒸着により形成する。有機化合物層は逆テーパー型の隔壁層622により図8で示すよう

40

17

に形成される。陰極624も同様に形成されるが、隔壁 層622が形成される外側の領域、即ち画素部の外側で 連結されるように形成する。

【0083】陰極624は、仕事関数の小さいマグネシ ウム (Mg)、リチウム (Li) 若しくはカルシウム (Ca)を含む材料を用いる。好ましくはMgAg (M gとAgをMg:Ag=10:1で混合した材料)でな る電極を用いれば良い。他にもMgAgAl、LiA 1、LiFA1、マグネシウム、マグネシウム合金又は マグネシウム化合物を適用することもできる。さらにそ 10 いて、効率的な作製方法の一例は、第3絶縁膜620、 の上層には、窒化珪素または、DLC膜で第4絶縁膜6 25を2~30nm、好ましくは5~10nmの厚さで 形成する。DLC膜はプラズマCVD法で形成可能であ り、100℃以下の温度で形成しても、被覆性良く隔壁 層622の端部を覆って形成することができる。DLC 膜の内部応力は、酸素や窒素を微量に混入させることで 緩和することが可能であり、保護膜として用いることが 可能である。そして、DLC膜は酸素をはじめ、CO、 CO₁、H₁Oなどのガスバリア性が高いことが知られて いる。第4絶縁膜625は、陰極624を形成した後、 大気解放しないで連続的に形成することが望ましい。陰 極624と有機化合物層623との界面状態は有機発光 素子の発光効率に大きく影響するからである。

【0084】このように、隔壁層622に接することな く有機化合物層623、陰極層624を形成し有機発光 素子を形成することで熱応力によるクラックの発生を防 ぐことが可能となる。また、有機発光素子は酸素やH. 〇を最も嫌うため、それをプロッキングするために窒化 珪素または酸化窒化珪素及びDLC膜625が形成され ている。また、これらは有機発光素子が有するアルカリ 30 金属元素を外に出さないための機能も有している。

【0085】図6ではスイッチング用TFT654をマ ルチゲート構造とし、電流制御用TFT655にはゲー ト電極とオーバーラップする低濃度ドレイン(LDD) を設けている。多結晶珪素を用いたTFTは、高い動作 速度を示すが故にホットキャリア注入などの劣化も起こ りやすい。そのため、図6のように、画素内において機 能に応じて構造の異なるTFT(オフ電流の十分に低い スイッチング用TFTと、ホットキャリア注入に強い電 流制御用TFT)を形成することは、高い信頼性を有 し、且つ、良好な画像表示が可能な(動作性能の高い) 表示装置を作製する上で非常に有効である。

【0086】図6で示すように、TFT654、655 を形成する半導体膜の下層側(基板601側)には、第 1 絶縁膜602が形成されている。その反対の上層側に は第2絶縁膜618が形成されている。一方、有機発光 素子656の下層側には第3絶縁膜620が形成されて いる。上層側には第4絶縁膜625が形成される。そし て、その両者の間には有機絶縁膜619が形成され、一 体化されている。TFT654、655のキラー不純物 50

となるナトリウムなどのアルカリ金属は、汚染源として 基板601や有機発光素子656が考えられるが、第1 絶縁膜602と第2絶縁膜618で囲むことによりプロ ッキングしている。一方、有機発光素子656は酸素や H₂Oを最も嫌うため、それをプロッキングするために 第3絶縁膜620、第4絶縁膜625が形成されてい る。これらは有機発光素子656が有するアルカリ金属 元素を外に出さないための機能も有している。

【0087】図6で示すような構造の有機発光装置にお ITOに代表される透明導電膜で作製される陽極621 をスパッタリング法により連続成膜する工程を採用でき る。有機絶縁膜619の表面に著しいダメージを与える ことなく、緻密な窒化珪素膜または酸化窒化珪素膜を形 成するにはスパッタリング法は適している。

【0088】以上のように、TFTと有機発光装置を組 み合わせて画素部を形成し、発光装置を完成させること ができる。このような発光装置はTFTを用いて駆動回 路を同一基板上に形成することもできる。図6または図 7で示すように、TFTの主要構成要素である半導体 膜、ゲート絶縁膜及びゲート電極は、その下層側及び上 層側を窒化珪素または酸化窒化珪素から成るプロッキン グ層と保護膜により囲むことにより、アルカリ金属や有 機物の汚染を防ぐ構造を有している。一方有機発光素子 はアルカリ金属を一部に含み、窒化珪素または酸化窒化 珪素から成る保護膜と、窒化珪素または炭素を主成分と する絶縁膜から成るガスバリア層とで囲まれ、外部から 酸素やH.Oが浸入することを防ぐ構造を有している。

【0089】このように、本発明は不純物に対する特性 の異なる素子を組合せ、お互いが干渉することなく発光 装置を完成させることができる。さらに応力による影響 を排除して信頼性を向上させることができる。

【0090】[実施の形態4]実施の形態3ではトップゲ ート型のTFT構造で説明したが、勿論ボトムゲート型 或いは逆スタガ型のTFTを適用することも可能であ る。図7は画素部751に逆スタガ型のTFTにより、 スイッチング用TFT754、電流制御用TFT755 を形成している。基板701上にはモリブデンまたは夕 ンタルなどで形成されるゲート電極702、703と配 線704を設け、その上にゲート絶縁膜として機能する 第1絶縁膜705を形成している。第1絶縁膜705は 100~200nmの厚さで酸化珪素または窒化珪素な どを用いて形成する。

【0091】半導体膜706、707にはチャネル形成 領域の他ソース又はドレイン領域、LDD領域が形成さ れている。これらの領域を形成し、またチャネル形成領 域を保護する都合上、絶縁膜708、709が設けられ ている。第2絶縁膜710は窒化珪素または酸化窒化珪 素で形成し、半導体膜がアルカリ金属や有機物などによ り汚染されないように設ける。さらに、ポリイミドなど

の有機樹脂材料から成る第1層間絶縁膜711を形成する。そして、コンタクトホールを形成した後、配線713~716を形成し、第2層間絶縁膜719を形成する。第2層間絶縁膜719も同様に、ポリイミドなどの有機樹脂材料で形成する。その上には窒化珪素または酸化珪素から成る第3絶縁膜712を形成する。配線713~716は第3絶縁膜712上に形成している。

【0092】有機発光素子756の陽極717は第3絶縁膜712上に形成され、その後ポリイミドにより隔壁層718を形成する。隔壁層718の表面はアルゴンによるプラズマ前処理を行い緻密化を行っても良いが、図7で示すように窒化珪素膜から成る絶縁膜719を形成してガス放出防止処理をしても良い。有機化合物層720、陰極721、第4絶縁膜の構成も実施の形態2と同様であり、こうして逆スタガ型のTFTを用いて発光装置を完成させることができる。

【0093】また、逆スタガ型のTFTを用いて駆動回路を同一基板上に形成することもできる。図7で示すように、TFTの主要構成要素である半導体膜は、その下層側及び上層側を窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第1絶縁膜と第2絶縁膜で囲むことにより、アルカリ金属や有機物の汚染を防ぐ構造を有している。一方有機発光素子はアルカリ金属を一部に含み、第3絶縁膜712と第4絶縁膜757とにより、外部から酸素やH.Oが浸入することを防ぐ構造を有している。このように、逆スタガ型のTFTを用いても、不純物に対する特性の異なる素子を組合せ、お互いが干渉することなく発光装置を形成する技術を提供している。

【0094】[実施の形態5]実施の形態3または4で形成される有機発光素子を封止する構造を図に示す。図10はTFTを用いて駆動回路408と画素部409が形成された素子基板401と、封止基板402とがシール材405で固定されている状態を示している。素子基板401と封止基板402との間の封止領域内には有機発光素子403が形成され、乾燥剤407は駆動回路408上または、シール材405が形成された近傍に設けられている。有機発光素子403は隔壁層412によって挟まれたところに形成している。

【0095】封止基板にはポリイミド、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリエーテルサルフォン(PES)、アラミドなどの有機樹脂材料を用いる。基板の厚さは30~120μm程度のものを採用し可撓性を持たせることも可能である。端部にガスバリア層としDLC膜(第4絶緑膜)408を形成している。但し、DLC膜は外部入力端子404には形成されていない。シール材にはエポキシ系接着剤が用いられる。DLC膜408をシール材405に沿って、かつ、素子基板401と封止基板402の端部に沿って形成することで、この部分から浸透するH₁Oを防ぐことができる。

【0096】図11はこのような表示装置の外観を示す 図である。画像を表示する方向は有機発光素子の構成に よって異なるが、ここでは上方に光が放射して表示が成 される。図11で示す構成は、TFTを用いて駆動回路 部408及び画素部409が形成された素子基板401 と封止基板402がシール材405により貼り合わされ ている。画素部409には隔壁層412が形成されてい る。素子基板401の端には、入力端子404が設けら れこの部分でFPC(Flexible Print Circuit)が接続さ れる。入力端子404には外部回路から画像データ信号 や各種タイミング信号及び電源を入力する端子が500 μmピッチで設けられている。そして、配線410で駆 動回路部と接続されている。また、必要に応じてCP U、メモリーなどを形成したICチップ411がCOG (Chip on Glass) 法などにより素子基板 4 0 1 に実装 されていても良い。

【0097】端部にはDLC膜が形成されシール部分から水蒸気や酸素などが浸入し、有機発光素子が劣化することを防いでいる。素子基板401や封止基板402に有機樹脂材料を用いる場合には、入力端子部を省く全面にDLC膜が形成されていても良い。DLC膜を成膜するとき、入力端子部はマスキングテープやシャドーマスクを用いて、予め被覆しておけば良い。

【0098】以上のようにして、実施の形態3または4で形成される有機発光素子を封止して発光装置を形成することができる。TFT及び有機発光素子はいずれも絶縁膜で囲まれ、外部から不純物が浸入しない構造となっている。さらに封止材を用いて素子基板と貼り合わせ、その端部をDLCで覆うことにより気密性が向上し、発光装置の劣化を防止することができる。

【0099】[実施の形態6]本発明は様々な電子装置に用いられている表示媒体に適用が可能である。このような電子装置には、携帯情報端末(電子手帳、モバイルコンピュータ、携帯電話等)、ビデオカメラ、デジタルカメラ、パーソナルコンピュータ、テレビ受像器、携帯電話等が挙げられる。それらの一例を図13に示す。

【0100】図13(A)は本発明の発光装置を適用してテレビ受像器を完成させる一例であり、筐体3001、支持台3002、表示部3003等により構成されている。本発明を表示部3003に適用してテレビ受像器を完成させることができる。

【0101】図13(B)は本発明の発光装置を適用して ビデオカメラを完成させた一例であり、本体3011、 表示部3012、音声入力部3013、操作スイッチ3 014、バッテリー3015、受像部3016等により 構成されている。本発明の発光装置を表示部3012に 適用してビデオカメラを完成させることができる。

【0102】図13(C)は本発明の発光装置を適用して ノート型のパーソナルコンピュータを完成させた一例で あり、本体3021、筐体3022、表示部3023、 キーボード3024等により構成されている。本発明の発光装置を表示部3023に適用してノート型のパーソナルコンピュータを完成させることができる。

21

【0103】図13(D)は本発明の発光装置を適用してPDA(Personal Digital Assistant)を完成させた一例であり、本体3031、スタイラス3032、表示部3033、操作ボタン3034、外部インターフェイス3035等により構成されている。本発明の発光装置を表示部3033に適用してPDAを完成させることができる。

【0104】図13(E)は本発明の発光装置を適用して音響再生装置を完成させた一例であり、具体的には車載用のオーディオ装置であり、本体3041、表示部3042、操作スイッチ3043、3044等により構成されている。本発明の表示装置を表示部3042に適用して音響再生装置を完成させることができる。

【0105】図13(F)は本発明の発光装置を適用してデジタルカメラを完成させた一例であり、本体305 1、表示部(A)3052、接眼部3053、操作スイッチ3054、表示部(B)3055、バッテリー3056 20 等により構成されている。本発明の発光装置を表示部(A)3052および表示部(B)3055に適用してデジタルカメラを完成させることができる。

【0106】図13(G)は本発明の発光装置を適用して携帯電話を完成させた一例であり、本体3061、音声出力部3062、音声入力部3063、表示部3064、操作スイッチ3065、アンテナ3066等により構成されている。本発明の発光装置を表示部3064に適用して携帯電話を完成させることができる。

【0107】なお、ここで例示する電子装置はごく一例 30 であり、これらの用途に限定するものではないことを付記する。

[0108]

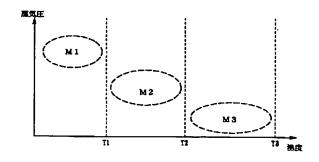
【発明の効果】以上説明したように、本発明を用いるこ

とにより、有機発光素子の応力による劣化を防ぐことが可能となる。また、本発明は、TFTの主要構成要素である半導体膜、ゲート絶縁膜及びゲート電極は、その下層側及び上層側を窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第1絶縁層と第2絶縁層により囲むことにより、アルカリ金属や有機物の汚染を防ぐ構造を有している。一方有機発光素子はアルカリ金属を一部に含み、窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第3絶縁層と、炭素を主成分とする絶縁膜から成る第4絶縁層とで囲まれ、外部から酸まやH.Oが浸入することを防ぐ構造を実現する。そして、不純物に対する特性の異なる素子を組合せ、お互いが干渉することなく発光装置を完成させることができる。

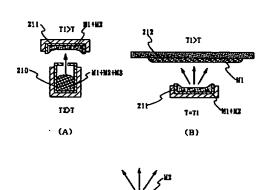
【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の成膜装置の構成を説明する図。
- 【図2】 本発明の成膜装置の構成を説明する図。
- 【図3】 有機化合物材料に含まれる不純物とその蒸気 圧の関係を説明する図。
- 【図4】 成膜装置内で昇華精製を行う方法を説明する図。
 - 【図5】 有機発光素子の構造を説明する図。
- 【図6】 画素部及び駆動回路部を備えた有機発光装置の構造を説明する部分断面図。
- 【図7】 有機発光装置の画素部の構造を説明する断面 図。
- 【図8】 有機発光装置の画素部の構造を説明する断面図。
- 【図9】 有機発光装置の画素部の構造を説明する上面 図。
- 【図10】 有機発光装置の構造を説明する断面図。
- 【図11】 有機発光装置の外観を説明する斜視図。
- 【図12】 本発明の発光装置の概念を説明する図。
- 【図13】 本発明の発光装置を適用した電子装置を例示する図。

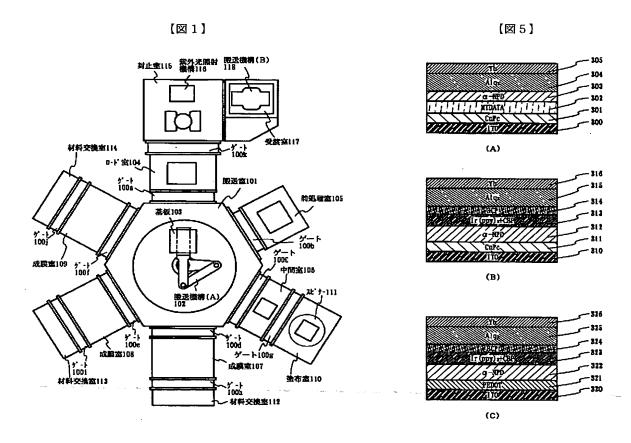
[図3]

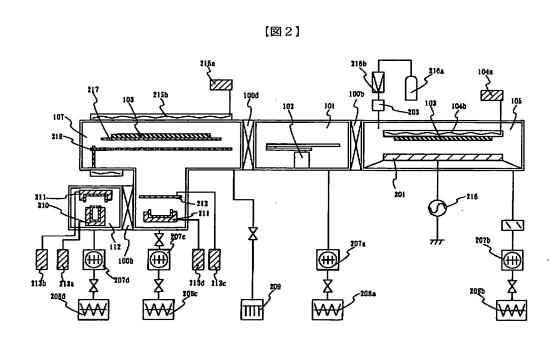


[図4]

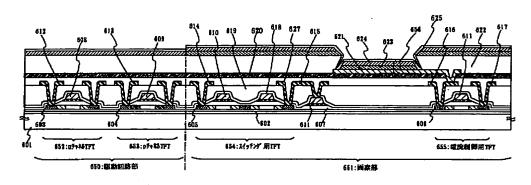


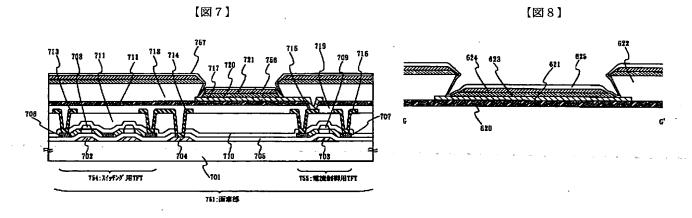
(C)

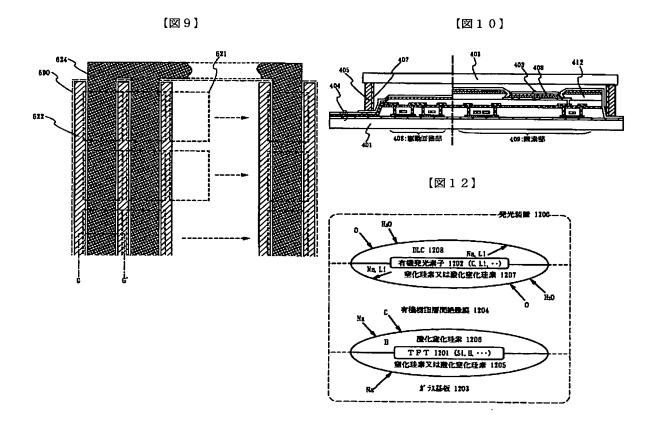


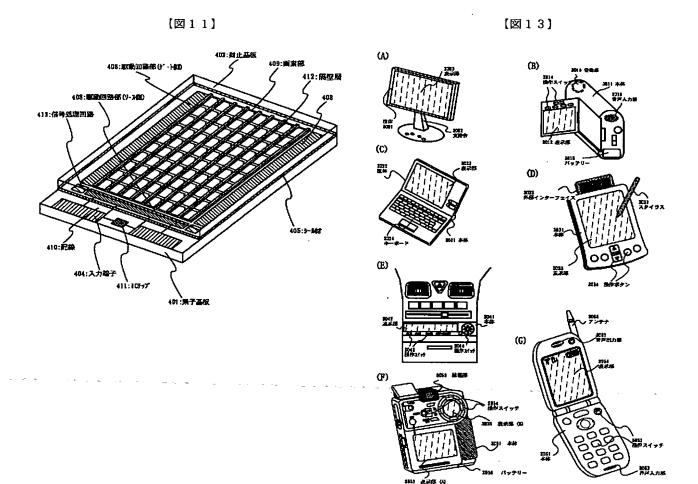


【図6】









フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

H 0 5 B 33/22

識別記号

H 0 5 B 33/22

FΙ

テーマコート (参考)

Z

Fターム(参考) 3K007 AB11 AB18 BA06 BB05 BB07

CB01 DA01 DB03 EA00 EB00

5C094 AA31 AA33 AA38 AA43 BA03

BA27 CA19 DA09 DA13 EA04

EA05 EB02 FA02 FB01 FB02

FB12 FB14 FB15 FB20 GB10